(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-272965

(43)公開日 平成8年(1996)10月18日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G06T	7/00			G06F 15/62	410A
G06K	9/62	620	9061-5H	G06K 9/62	6 2 0 A
			9061-5H	G06F 15/70	3 3 0 C

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

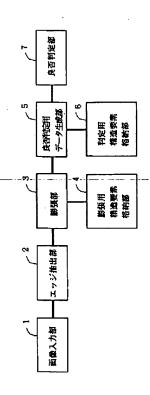
(21)出願番号	特顧平7-73135	(71)出顧人	000001889 三洋電機株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)3月30日		大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
		(72)発明者	千葉 直樹
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(72)発明者	安富 文夫
			大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
			洋電機株式会社内
		(74)代理人	弁理士 香山 秀幸

(54) 【発明の名称】 文字・図形品質検査装置

(57)【要約】

【目的】 この発明は、汎用性のある文字・図形検査装置を提供することを目的とする。

【構成】 文字・図形品質検査装置において、被検査対象画像からエッジを抽出する手段2、抽出されたエッジを、膨張用構造要素を用いて、エッジ方向に垂直な方向に膨張させる手段3、および膨張されたエッジと、判定用構造要素を用いて、被検査対象画像の良否判定を行う手段5、7を備えている。



. 06/02/2004, EAST Version: 1.4.1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被検査対象画像からエッジを抽出する手 段、

抽出されたエッジを、膨張用構造要素を用いて、エッジ 方向に垂直な方向に膨張させる手段、および膨張された エッジと、判定用構造要素を用いて、被検査対象画像の 良否判定を行う手段、

を備えている文字・図形品質検査装置。

【請求項2】 膨張用構造要素としては、許容できる欠 けおよびにじみを膨張によって吸収できる大きさのもの 10 が用いられる請求項1に記載の文字・図形品質検査装 置。

【請求項3】 判定用構造要素が、被検査対象画像に対 応する標準画像から抽出されたエッジ画像である標準画 像ヒットエッジ用構造要素である請求項1および2のい ずれかに記載の文字・図形品質検査装置。

【請求項4】 判定用構造要素が、

被検査対象画像に対応する標準画像から抽出されたエッ ジ画像である標準画像ヒットエッジ用構造要素、

被検査対象画像に対応する標準画像のエッジに存在し、 他の標準画像のエッジには存在しない複数の点からなる 誤読判定ヒットエッジ用構造要素、および被検査対象画 像に対応する標準画像のエッジには存在せずに、他の標 準画像のエッジに存在する複数の点からなる誤読判定ミ スエッジ用構造要素とからなる請求項1および2のいず れかに記載の文字・図形品質検査装置。

【請求項5】 誤読判定ヒットエッジ用構造要素および 誤読判定ミスエッジ用構造要素は、シミュレーティッド アニーリングによって最適化されたものが用いられる請 求項4に記載の文字・図形品質検査装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、文字、図形の品質を 検査する文字・図形品質検査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】文字・図形の品質を検査する装置とし て、チップ抵抗器に捺印されている文字の欠陥を検査す る装置が知られている。この検査装置では、まず、チッ プ抵抗器の表面がビデオカメラによって撮像され、ディ ジタル濃淡画像として入力される。入力画像から、文字 40 部分が切り出される。そして、切り出された画像に対し て2値化処理が施され、被検査文字とされる。

【0003】次に、被検査文字と標準文字との差分画像 が検出されることにより、欠陥部が抽出される。この欠 陥部には、"かけ"と"にじみ"とがある。すなわ ち、"かけ"は、標準文字に存在して、被検査文字に存 在しない部分である。また、"にじみ"は、被検査文字 に存在して、標準文字に存在しない部分である。

【0004】次に、文字毎に予め設定された"かけ"に

面積が算出される。また、文字毎に予め設定された"に じみ"に対する注目領域内において、"にじみ"の欠陥 部が占める面積が算出される。そして、算出されたこれ らの面積に基づいて、被検査文字の品質が判別される。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】上記検査装置において 使用されている各注目領域は、通常、開発者が設定しな ければならない。また、文字のフォントが変わる毎に、 各注目領域を設定し直す必要があり、汎用性がない。

【0006】この発明は、汎用性のある文字・図形検査 装置を提供することを目的とする。

 $\{00007\}$

【課題を解決するための手段】この発明による文字・図 形品質検査装置は、被検査対象画像からエッジを抽出す・ る手段、抽出されたエッジを、膨張用構造要素を用い て、エッジ方向に垂直な方向に膨張させる手段、および 膨張されたエッジと、判定用構造要素を用いて、被検査 対象画像の良否判定を行う手段を備えていることを特徴 とする。

【0008】膨張用構造要素としては、許容できる欠け およびにじみを膨張によって吸収できる大きさのものを 用いることが好ましい。

【0009】判定用構造要素としては、たとえば、被検 査対象画像に対応する標準画像から抽出されたエッジ画 像である標準画像ヒットエッジ用構造要素が用いられ

【0010】判定用構造要素として、次の3つの構造要 素を用いてもよい。

- (a)被検査対象画像に対応する標準画像から抽出され 30 たエッジ画像である標準画像ヒットエッジ用構造要素
 - (b)被検査対象画像に対応する標準画像のエッジに存 在し、他の標準画像のエッジには存在しない複数の点か らなる誤読判定ヒットエッジ用構造要素
 - (c)被検査対象画像に対応する標準画像のエッジには 存在せずに、他の標準画像のエッジに存在する複数の点 からなる誤読判定ミスエッジ用構造要素

【0011】上記3つの構造要素を判定用構造要素とし て用いる場合、誤読判定ヒットエッジ用構造要素および 誤読判定ミスエッジ用構造要素としては、シミュレーテ ィッドアニーリングによって最適化されたものを用いる ことが好ましい。

[0012]

【作用】まず、被検査対象画像からエッジが抽出され る。抽出されたエッジは、膨張用構造要素を用いて、エ ッジ方向に垂直な方向に膨張せしめられる。そして、膨 張されたエッジと、判定用構造要素を用いて、被検査対 象画像の良否判定が行われる。

[0013]

【実施例】以下、この発明を、チップ抵抗器に捺印され 対する注目領域内において、"かけ"の欠陥部が占める 50 ている文字の欠陥を検査する装置に適用した場合の実施

3

例について、説明する。

【0014】図1は、チップ抵抗器に捺印されている文字の欠陥を検査する検査装置の構成を示している。

【0015】チップ抵抗器は、非常に微小な抵抗器であり、その表面には抵抗値を示す3桁の数字が捺印されている。例えば、"163"という文字列は、1.6×10³ Ω の抵抗値を示している。チップ抵抗器に発生する欠陥には、(a)捺印無し、(b)かけ、(c)かすれ、(d)にじみ、および(e)文字掛かりがある。

【0016】チップ抵抗器の捺印文字に求められている 10 品質は、「数字として読み取れ、しかも、他の文字と読み間違えることがない」という原則を満たす程度でよい。図1の検査装置は、チップ抵抗器の捺印文字の品質が上記原則を満たしているか否かを自動的に検査するものである。

【0017】図1の検査装置は、画像入力部1、エッジ 抽出部2、膨張部3、良否判定用データ生成部5および 良否判定部7を備えている。膨張部3は、膨張用構造要 素格納部4を備えている。良否判定用データ生成部5 * *は、判定用構造要素格納部6を備えている。

【0018】この検査装置では、まず、チップ抵抗器の表面がビデオカメラによって撮像され、ディジタル濃淡画像として画像入力部1に入力される。入力画像から、文字部分が切り出されて被検査文字とされる。被検査文字は、"0"~"9"の数字である。被検査文字が"0"~"9"のうちのいずれの数字であるかの情報は、検査装置に予め与えられている。

【0019】エッジ抽出部2は、被検査文字に対して、 4方向のエッジ抽出処理を行う。エッジを抽出するには 微分を行えばよいが、高周波強調演算であるため、雑音 に弱い。そこで、この例では、バンドパス型微分演算処 理とすべく、DOOG (Difference Of Offset Gaussi an)フィルタを用いて、90度ずつ異なる4方向(東西 南北)のエッジをそれぞれ抽出している。DOOGフィ ルタは、次の数式1で表すことができる。抽出されたエ ッジ画像は、適当なしきい値によって、2値化される。 【0020】

る。良否判定用データ生成部5 * 【数1】 $D(x,y;x_0,y_0)=\exp\left\{\frac{-\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right]}{\sigma^2}\right\}=\exp\left\{\frac{-(x+y)^2}{\sigma^2}\right\}$

【0021】図4は、文字"5"の原画像に対して抽出された4方向のエッジ画像、すなわち、北側エッジ画像(図4(a))、南側エッジ画像(図4(b))、東側エッジ画像(図4(c))および西側エッジ画像(図4(d))を示している。

【0022】膨張部3は、2値化後の各方向のエッジ画像に対して、膨張用構造要素を用いて、ベクトルモルフォロジーの膨張演算を行う。

【0023】モルフォロジー(Mathematical Morphology)の基本演算について、説明する。まず、モルフォロジーの演算式で用いられている記号について、説明する。

【0024】ENは、ユークリッド的N次元空間の実数※

※の座標を表す。 {x | P} は、属性Pの条件を満たす要素xの集合を定める。 A⊆Bは、「AはB部分集合である」ことを表す。x∈Aは、xが集合Aの要素であることを表す。∃は、存在することを意味する。

【0025】2値のモルフォロジーでは、集合Aをシルエット画像とし、集合BをN次元空間上の形状と定義し、A⊆EN、B⊆ENとすると、4つの基本演算は次30のように定義される。

【0026】定義1:膨張 (Dilation)

[0027]

【数2】

 $A \oplus B = \{ x \in E^N \mid \exists^a \in A, b \in B, x = a + b \}$

【0028】定義2:収縮(Erosion)

★【数3】

[0029]

 $A \ominus B = \{ x \in E^N \mid \exists^a \in A, b \in B, x = a - b \}$

【0030】定義3:オープニング(Opening)

[0031]

【数4】

$$AOB = (A \ominus B) \oplus B$$

【0032】定義4:クロージング (Closing)

[0033]

【数5】

$$A \oplus B = (A \oplus B) \ominus B$$

【0034】モルフォロジーの理論はベクトル画像(こ☆

☆こでは1枚の画像を要素として二次元の配列を意味する)に拡張されている。ベクトル画像をA=〔Aij〕、 構造要素をB=〔Bij〕で表し、配列の転置をB^Tで表すとモルフォロジーの基本演算は次のように定義される。

【0035】定義1:膨張(Dilation)

[0036]

【数6】

06/02/2004, EAST Version: 1.4.1

5 $A \oplus B = \{C_{ij} \in E^{N} | C_{ij} = \bigcup_{k} A_{ik} \oplus B_{kj} \text{ for } i=1, \dots, 1, j=1, \dots, J, \text{ and } k=1, \dots, K\}$

【0037】定義2:収縮(Erosion)

*【数7】

[0038]

 $A\ominus B = \{C_{i,j} \in E^N | C_{i,j} = \cup_k A_{i,k} \ominus B_{k,i} \text{ for } i=1,\cdots,i,j=1,\cdots,J, \text{ and } k=1,\cdots,K \}$

【0039】定義3:オープニング(Opening)

[0040]

【数8】

 $A \bigcirc B = (A \ominus B) \oplus B^T$

【0041】定義4:クロージング (Closing)

[0042]

【数9】

 $A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B^{\mathsf{T}}$

【0043】膨張部3による膨張演算では、許容するエッジの上下移動を吸収するために、膨張用構造要素を用いて、抽出されたエッジがエッジ方向と垂直に所定サイズだけ膨張される。

【0044】図5の(a)~(d)は、図4の各方向エッジ画像に対して、膨張用構造要素 δ を用いて膨張処理 20を行った結果を示している。この結果から分かるように、各方向のエッジは、エッジ方向と垂直方向に膨張用構造要素 δ の形状およびサイズにしたがって膨張されている。なお、膨張用構造要素 δ として用いられる具体例を、図6に示しておく。

【0045】膨張用構造要素は、各文字"0"~"9"に対して、予め作成されており、膨張用構造要素格納部4に格納されている。エッジを膨張させるサイズ、すなわち膨張用構造要素のサイズは、良品の中でも高品質な文字を平均化した文字(以下、標準文字という)を膨張30して作成した太めの文字、収縮して作成した細めの文字のうち、良品の限界のものを許容するように決定される。膨張用構造要素のサイズの決定方法については後述する。

【0046】良否判定用データ生成部5は、判定用構造要素を用いて、良否判定用データを生成する。判定用構造要素には、標準文字とットエッジ用構造要素、誤読判定とットエッジ用構造要素および誤読判定ミスエッジ用構造要素がある。したがって、判定用構造要素格納部6には、図2に示すように、標準文字とットエッジ用構造要素を格納する格納部61、誤読判定とットエッジ用構造要素を格納する格納部62および誤読判定ミスエッジ用構造要素を格納する格納部63が設けられている。

【0047】標準文字ヒットエッジ用構造要素は、標準文字から抽出された4方向のエッジ画像であり、文字"0"~"9"それぞれについて、予め作成されている。【0048】誤読判定ヒットエッジ用構造要素は、対象となる文字に存在し、他の文字には存在しない点を示す画像であり、文字"0"~"9"それぞれについて、4方向毎に予め作成されている。

※【0049】誤読判定ミスエッジ用構造要素は、対象となる文字に存在せず、他の文字には存在する点を示す画像であり、文字"0"~"9"それぞれについて、4方10 向毎に子め作成されている。

【0050】誤読判定ヒットエッジ用構造要素および誤 読判定ミスエッジ用構造要素の決定方法については、後 述する。

【0051】良否判定用データ生成部5による良否判定用データ生成処理について説明する。ここでは、説明の便宜上、被検査文字の4方向のエッジの膨張画像(以下、膨張エッジ画像という)を、Ia、Ib、Ic、Idとする。被検査文字の4方向の膨張エッジ画像Ia、Ib、Ic、Idの反転画像を、Ia、Ib、Ic、Idので表す。

【0052】また、当該被検査文字に対する4方向の標準文字ヒットエッジ用構造要素を、 α a、 α b、 α c、 α dとする。また、当該被検査文字に対する4方向の誤読判定ヒットエッジ用構造要素を、 β a、 β b、 β c、 β dとする。また、当該被検査文字に対する4方向の誤読判定ミスエッジ用構造要素を、 γ a、 γ b、 γ c、 γ dとする。上記記号 I、 α 、 β 、 γ の添字a、b、c、dは、それぞれ北、南、東、西のエッジ方向を示している

【0053】被検査文字の4方向の膨張エッジ画像 I a、 I b、 I c、 I dと、それに対応する標準文字セットエッジ用構造要素 α a、 α b、 α c、 α dとの重なっている画像数 P(標準文字セット)が算出される。つまり、被検査文字の4方向の膨張結果画像 I a、 I b、 I c、 I dと、それに対応する標準文字セットエッジ用構造要素 α a、 α b、 α c、 α dとの論理積がとられる。【0054】また、被検査文字の4方向の膨張エッジ画像 I a、 I b、 I c、 I dと、それに対応する誤読判定セットエッジ用構造要素 β a、 β b、 β c、 β dとの重なっている画像数 Q(誤読判定ヒット)が算出される。つまり、被検査文字の4方向の膨張エッジ画像 I a、 I b、 I c、 I dと、それに対応する誤読判定ヒットエッジ用構造要素 β a、 β b、 β c、 β dとの論理積がとられる。

【0055】また、被検査文字の4方向の膨張エッジ画像 Ia、Ib、Ic、Idの反転画像 Ia、Ib、Ic 、Id と、それに対応する誤読判定ミスエッジ用構造要素 γa 、 γb 、 γc 、 γd との重なっている画像数 R (誤読判定ミス) が算出される。つまり、反転画像 Ia 、Ib 、Ic 、Id と、それに対応する

誤読判定ミスエッジ用構造要素 γ a、 γ b、 γ c、 γ d との論理積がとられる。

【0056】良否判定部7は、良否判定用データ生成部 5によって算出されたデータP、Q、Rに基づいて、良 否判定を行う。この良否判定は、図3に示すように、ニ ューラルネットワーク71を用いて行われる。

【0057】つまり、文字"0"~"9"それぞれに対 応して10個のニューラルネットワーク71が良否判定 部7に設けられている。 ニューラルネットワーク71の 学習は次のように行われる。たとえば、文字"5"に対 10 対して行われる(ステップ6)。 して良否判定を行うニューラルネットワーク71では、 文字"5"について、複数の良否サンプルを用意する。 そして、各サンプルについて、検査装置を用いて、デー タP、Q、Rを生成する。そして、各サンプルについて 生成されたP、Q、Rを入力パターンとし、そのサンプ ルについての良否を教師データとして、ニューラルネッ トワーク71を学習させる。他の文字に対して良否判定 を行うニューラルネットワーク71に対しても、同様に して、学習が行われる。

【0058】そして、被検査文字について、検査を行う ときには、被検査文字に対して生成されたデータP、 Q、Rを、当該被検査文字に対応するニューラルネット ワーク71に入力させることにより、良否結果を示す出 力がニューラルネットワーク71から得られる。

【0059】以下、膨張用構造要素のサイズの決定方法 と、誤読判定ヒットエッジ用構造要素および誤読判定ミ スエッジ用構造要素の決定方法について、説明する。

【0060】図7は、膨張用構造要素のサイズを決定す るための処理手順を示している。

【0061】各文字"0"~"9"それぞれに対して、 標準文字を膨張して作成した太めの文字、収縮して作成 した細めの文字の複数の良否サンプルを用意しておく。 また、図6に示すようなサイズの異なる複数の膨張用構 造要素を用意しておく。図7は、1つの文字に対する膨 張用構造要素のサイズの決定処理手順を示している。こ こでは、文字"5"に対する膨張用構造要素のサイズを 決定する場合を例にとって説明する。

【0062】(1)まず、膨張用構造要素の初期化が行 われる(ステップ1)。つまり、予め用意された複数の サイズの膨張用構造要素のうち、最もサイズの小さい膨 40 張用構造要素が設定される。

【0063】(2)次に、文字"5"に対するサンプル 画像のうちの1つが入力される(ステップ2)。

【0064】(3)次に、DOOGフィルタを用いて、 サンプル画像から4方向のエッジが抽出される(ステッ プ3)。

【0065】(4)当該決定処理において、現在設定さ れている膨張用構造要素を用いて、抽出された4方向の エッジに対して、ベクトルモルフォロジーの膨張処理が 施される(ステップ4)。

【0066】(5)次に、サンプル画像から得られた膨 張されたエッジと、予め作成されている文字"5"に対 する標準文字ヒットエッジ用構造要素とに基づいて、サ ンプル画像の良否判定が行われる(ステップ5)。つま り、サンプル画像から得られた各方向の膨張エッジと、

8

対応する方向の標準文字ヒットエッジ用構造要素とが重 なる画像の数がそれぞれ算出され、この算出結果に基づ いて、サンプル画像の良否判定が行われる。

【0067】(6)このような処理が全てのサンプルに

【0068】(7)全てのサンプルに対して、ステップ 2~5の処理が行われると(ステップ6でYES)、各 サンプルについて予め人間が評価した良否判定結果と、 ステップ5で行われた良否判定結果との誤差に対して評 価が行われる(ステップ7)。

【0069】(8)そして、前回の誤差より今回の誤差 が小さければ、ステップ9に進む(ステップ8)。前回 の誤差より今回の誤差が大きければ、前回設定された膨 張用構造要素のサイズが、文字"5"に対する好適な膨 張用構造要素のサイズとして決定され、この処理は終了 する。なお、1回目においては、前回の誤差が存在しな いため、ステップ8からステップ9に進む。

【0070】(9)ステップ9では、現在設定されてい る膨張用構造要素より1ランクだけサイズが大きい膨張 用構造要素が選択されて設定される。そして、新たに設 定された膨張用構造要素を用いて、各サンプルに対し て、ステップ2~5の処理が行われる。各サンプルに対 するステップ2~5の処理が終了すると、各サンプルに ついて予め人間が評価した良否判定結果と、ステップ5. で行われた良否判定結果との誤差に対して評価が行われ る (ステップ7)。前回の誤差より今回の誤差が小さけ れば、ステップ9に進む(ステップ8)。前回の誤差よ り今回の誤差が大きければ、前回設定された膨張用構造 要素のサイズが文字"5"に対する好適な膨張用構造要 素のサイズとして決定され、この処理は終了する。

【0071】このようにして、文字"5"に対する膨張 用構造要素のサイズが決定される。決定されたサイズの 膨張用構造要素は、文字"5"に対する膨張用構造要素 として、膨張用構造要素格納部4に格納される。なお、 他の文字についても、同様にして、膨張用構造要素のサ イズが決定され、膨張用構造要素格納部4に格納され

【0072】図8は、誤読判定ヒットエッジ用構造要素 および誤読判定ミスエッジ用構造要素を決定するための 処理手順を示している。

【0073】各文字"0"~"9"それぞれに対して、 標準文字を用意しておく。ここでは、文字"5"に対す る誤読判定ヒットエッジ用構造要素および誤読判定ミス エッジ用構造要素を決定する場合を例にとって説明す

50 る。

【0074】誤読判定ヒットエッジ用構造要素および誤 読判定ミスエッジ用構造要素の決定には、シミュレーテ ィドアニーリング(Simulated Annealing: 模擬徐冷 法)が用いられる。

【0075】(1) まず、対象文字"5"に対する誤 読判定ヒットエッジ用構造要素および誤読判定ミスエッ ジ用構造要素の初期化が行われる(ステップ11)。つ まり、標準文字"5"から抽出された各方向のエッジ画 像内の領域から、それぞれ所定数、たとえば、10個ず つ点を選択し、各方向毎に選択された点からなる画像を 各方向の誤読判定ヒットエッジ用構造要素として設定す る。また、標準文字"5"から抽出された各方向の膨張 エッジ画像以外の領域から、それぞれ、所定数、たとえ ば、10個ずつ点を選択し、各方向毎に選択された点か らなる画像を各方向の誤読判定ミスエッジ用構造要素と して設定する。

【0076】(2) 次に温度パラメータの初期化が行 われる(ステップ12)。つまり、温度Tが設定され

【0077】(3) 次に、文字"0"~"9"の標準 文字画像が入力される(ステップ13)。

【0078】(4) 次に、エネルギーEk が計算され る(ステップ14)。

1)まず、各標準文字画像について、次のような処理が 行われる。まず、所定の標準文字画像に対して、DOO Gフィルタを用いて、サンプル画像から4方向のエッジ が抽出される。次に、当該文字に対して既に決定されて いる膨張用構造要素を用いて、抽出された4方向エッジ に対して、ベクトルモルフォロジーの膨張処理が施され

【0079】2)次に、対象文字"5"に対して現在設 定されている誤読判定ヒットエッジ用構造要素および誤 読判定ミスエッジ用構造要素を用いて、各文字"O" ~"9"の各標準文字画像から得られた膨張エッジそれ ぞれに対する一致度がランクフィルタで計算される。

【0080】たとえば、文字"0"の標準文字画像から 得られた4方向の膨張エッジと、文字"5"に対して現 在設定されている4方向の誤読判定ヒットエッジ用構造 要素との一致画素数がそれぞれ算出される。また、対象 文字"()"の標準文字画像から得られた4方向の膨張工 40 ッジの反転画像と、対象文字"5"に対して現在設定さ れている4方向の誤読判定ミスエッジ用構造要素との一 **致画素数がそれぞれ算出される。そして、得られた一致** 画素数の総和が文字"0"に対する一致度となる。

【0081】3)対象文字"5"に対する一致度をA、 他の文字に対する一致度の中で最も高い一致度をBとし て、- (A-B+A)が算出される。この算出結果がエ ネルギーEk である。

【0082】エネルギーの定義としては、E=-(A-B+A)の他に、E=BまたはE=-(A-B)を用い 50 E_k) ≥ 0 、かつ摂動の受け入れ確率のが受け入れし

10

てもよい。E=Bでは対象文字に類似する文字の一致度 を下げ、E=-(A-B)では対象文字の一致度と対象 文字に類似する文字の一致度との差を広げ、E=-(A -B+A)では、対象文字の一致度と対象文字に類似す る文字の一致度との差を広げるとともに対象文字の一致 度を上げる。なお、シミュレーティドアニーリングはエ ネルギーを最小化するので負の符号が付けられている。 【0083】(5)次に、エッジの摂動が行われる(ス テップ15)。

1)まず、摂動を行う構造要素として、誤読判定ヒット エッジ用構造要素および誤読判定ミスエッジ用構造要素 のうちから、1つがランダムに選択される。

【0084】2)次に、摂動を行うエッジとして、4方 向エッジ (この例では、文字"5"の標準文字から抽出 された4方向のエッジのうちの1つのエッジがランダム に選択される。

【0085】3)選択された構造要素が誤読判定ヒット エッジ用構造要素であれば、選択されたエッジ画像内の 領域から現在設定されている10個の点うち、削除すべ き1つの点がランダムに決定される。また、選択された エッジ画像内の領域から誤読判定ヒットエッジ用構造要 素として未だ選択されていない1つの点がランダムに決 定される。

【0086】4)選択された構造要素が誤読判定ミスエ ッジ用構造要素であれば、選択されたエッジ画像外の領 域から現在設定されている10個の点うち、削除すべき 1つの点がランダムに決定される。また、選択されたエ ッジ画像外の領域から誤読判定ミスエッジ用構造要素と して未だ選択されていない1つの点がランダムに決定さ 30 れる。

【0087】(6)次に、摂動後の誤読判定ヒットエッ ジ用構造要素および誤読判定ミスエッジ用構造要素を用 いて、上記ステップ4と同様にして、エネルギーEk+1 が計算される(ステップ16)。

【0088】(7)次に、摂動の受け入れしきい値70 が、 $0.0 \le \eta_0 \le 1.0$ の範囲内で、ランダムに求め られる (ステップ17)。

【0089】(8)次に、摂動の受け入れ確率のが、エ ネルギーの差分(Ek+1 - Ek)と温度Tとから算出さ れる(ステップ18)。

【0090】(9)次に、摂動を受け入れるか否かの判 定が行われる(ステップ19)。

1) エネルギーが減少した場合には、 {(Ek+1 -Ek) < 0)、摂動を受け入れると判定される。

【0091】2) また、エネルギーが増加し { (Ek+i -Ek) ≥ 0)、かつ摂動の受け入れ確率 n が受け入れ しきい値の。より大きい(カ>カ。)場合にも、摂動を 受け入れると判定される。

【 0 0 9 2 】 3) エネルギーが増加し { (E k+ 1 ー

1 1

きい値 70 以下である (n ≤ n 0) 場合には、摂動を受 け入れないと判定する。

【0093】(10)摂動を受け入れると判定されたと きには、エッジの更新が行われる(ステップ20)。つ まり、誤読判定ヒットエッジ用構造要素および誤読判定 ミスエッジ用構造要素が、摂動後の誤読判定ヒットエッ ジ用構造要素および誤読判定ミスエッジ用構造要素に更 新される。

【0094】(11)上記ステップ19で摂動を受け入 れないと判定されたときまたはステップ20でエッジ更 新が行われたときには、エッジの摂動が所定回数行われ たか否かが判定される(ステップ21)。エッジの摂動 が所定回数行われていないときには(ステップ21でN 〇)、ステップ15に戻って、ステップ15~21の処 理が繰り返される。

【0095】(12)エッジの摂動が所定回数行われた ときには(ステップ21でYES)、温度Tが更新され る(ステップ22)。つまり、温度が下げられる。ある 段階 k から次の段階 k + 1 の温度を決定する温度更新方 法としては、次の3つの数式で示す方法がある。

[0096]

【数10】

$$T_{k+1} = T_k / \log k$$

[0097]

【数11】

$$T_{k+1} = r \quad T_k \quad (0. \ 8 \le r \le 1. \ 0)$$

[0098]

【数12】

$$T_{k+1} = T_1 / k$$
 (T_1 は初期温度)

【0099】ここでは、たとえば、上記数式12に基づ 30 1 画像入力部 いて、温度が更新される。

【0100】(13)この後、終了判定が行われる(ス テップ23)。

1) 予め指定した回数分、エッジの更新を行ってもエネ ルギーの変化がない場合には、この処理は終了する。

【0101】2)温度が予め指定した温度より低くなっ た場合も、この処理は終了する。

12

【0102】3)上記1)、2)に該当しない場合に は、更新された温度を用いて、ステップ15以降の処理 が行われる。

【0103】上記実施例によれば、着目エッジを自動的 に学習するので、文字フォント毎に人間が設定しなくて

【0104】なお、この発明は、文字の品質検査の他、 マーク等の図形の品質検査にも適用することができる。 [0105]

【発明の効果】この発明によれば、汎用性のある文字・ 図形検査装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】チップ抵抗器捺印文字の品質検査装置の構成を 示すブロック図である。

【図2】判定用構造要素格納部を示す模式図である。

【図3】 良否判定部内に設けられたニューラルネットワ ークを示す模式図である。

【図4】文字"5"の原画像に対して抽出された4方向 のエッジ画像を示す模式図である。

【図5】図4の4方向のエッジ画像に対して、膨張用構 造要素るを用いて膨張処理を行った結果を示す模式図で ある。

【図6】膨張用構造要素の具体例を示す模式図である。

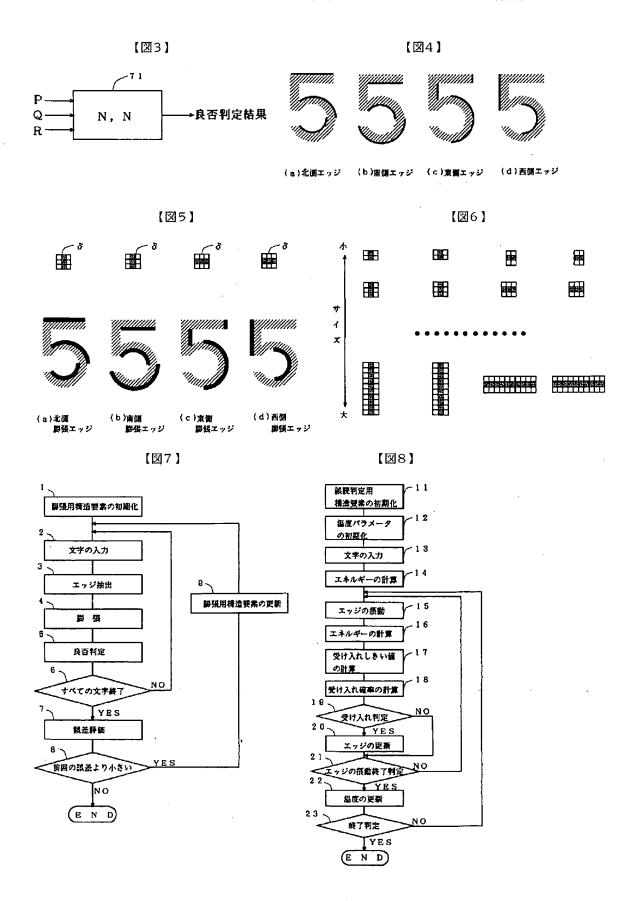
【図7】膨張用構造要素のサイズを決定するための処理 手順を示すフローチャートである。

【図8】誤読判定ヒットエッジ用構造要素および誤読判 定ミスエッジ用構造要素を決定するための処理手順を示 すフローチャートである。

【符号の説明】

- 2 エッジ抽出部
- **3** 膨張部
- 4 膨張用構造要素格納部
- 5 良否判定用データ生成部
- 6 判定用構造要素格納部
- 7 良否判定部

【図1】 【図2】 良否判定用 **良否判定部** 面像入力部 エッジ抽出部 路袋箱 データ生成部 61 穏進文字ヒットエッジ用 構造要素 以思用 判定用 6 2 誤説判定ヒットエッジ用 構造要素 構造要素 桶迫要靠 格納部 格納部 63 誤説判定ミスエッジ用 構造要素



06/02/2004, EAST Version: 1.4.1